

XJTUMicro显微数字全场应变测量分析系统

产品名称	XJTUMicro显微数字全场应变测量分析系统
公司名称	苏州西博三维科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:西博三维科技 型号:XJTUMicro
公司地址	苏州市工业园区仁爱路99号B6幢
联系电话	13812688974

产品详情

XJTUMi

cro显微数字图形相

关法全场应变测量分析系统是在XJTUDI

C三维数字散斑动态应变测量分析系统基础上开发出来的对于微米级和纳米级试件进行全场应变测量。

显微视觉中的显微立体视觉能够实现立体成像

功能，近年来越来越受到重视，

在微操作、微装配、微注射、微测量等领域

得到了广泛的应用。显微立体视觉系统不同于宏观立体视觉系统的显著特点就是在成像过程中加入了放

大环节，因此，显微镜是实现显微立体视觉系统不可或缺的组成部分。扫描电子显微镜 (Scanning

Electron Microscope, SEM) 具有放大倍率高、焦深大、分辨率高等特点，是这一领域应用较多的一种显

微镜，但其不足之处是操作复杂且设备昂贵。相对于扫描电子显微镜，体视显微镜 (Stereo Light Microsc

ope, SLM)在这方面的应用相对少些。SLM具有工作空间大、工作距离大、便于微观对象的操作、非接

触式观测、对微观对象无损伤和实时性好等优点，它的应用日益广泛。